



SUOMI – FINLAND
(FI)

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan	20011820
(51) Kv.lk.7 - Int.kl.7	
H04B 17/00	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	14.09.2001
(24) Alkupäivä - Löpdag	14.09.2001
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	15.03.2003

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

(71) Hakija - Sökande

1 •Nokia Corporation, Helsinki, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Majaniemi,Markku, Harkontie 15, 33820 Tampere, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Tampereen Patenttitoimisto Oy
Hermiankatu 12 B, 33720 Tampere

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä mittausten suorittamiseksi langattomassa päätelaitteessa ja langaton päätelaite
Förfarande för att utföra mätningar i en trådlös terminalutrustning och en trådlös terminalutrustning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö kohdistuu menetelmään mittausten suorittamiseksi langattomassa päätelaitteessa (1), joka käsittää vastaanottimen (9) radio-
taajuisten signaalien vastaanottamiseksi, välineet (6) näytteiden (i, q) ottamiseksi vastaanotetuista signaaleista, ja välineet (3) mittaus-
ten suorittamiseksi mainittujen näytteiden (i, q) perusteella. Vastaanotetusta signaalista otettuja näytteitä tallennetaan. Mittausarvojen
laskenta (301) tallennetuille näytteille (i, q) suoritetaan sen jälkeen kun joukko näytteitä (i, q) on tallennettu.

Uppfinningen avser ett förfarande för att utföra mätningar i en trådlös terminal (1), som omfattar en mottagare (9) för att mottaga
radiofrekvent signaler, medel (6) för att ta prov (i, q) på de mottagna signalerna, och medel (3) för att utföra mätningar på basen av sagda
prov (i, q). Proven som tags på den mottagna signalen lagras. En beräkning (301) av mätningvärdena för de lagrade proven (i, q) utförs
efter en mängd av proven (i, q) har lagrats.

